PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-106923

(43)Date of publication of application: 09.04.2003

(51)Int.Cl.

601M 3/00

GO1M 3/26

(21)Application number: 2001-259370

(71)Applicant:

COSMO INSTRUMENTS CO LTD

(22)Date of filing:

29.08.2001

(72)Inventor:

FURUSE AKIO

HAMAIDE KAZUTOSHI

(30)Priority

Priority number: 2001227638

Priority date : 27.07.2001

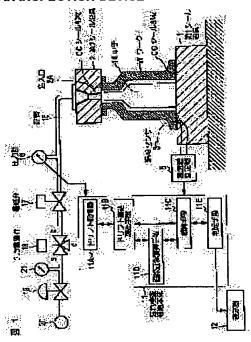
Priority country: JP

(54) METHOD FOR OBTAINING DRIFT VALUE OF LEAK INSPECTION DEVICE, METHOD FOR OBTAINING METHOD FOR OBTAINING DRIFT VALUE OF LEAK INSPECTION DEVICE, METHOD FOR OBTAINING ZERO POINT FLUCTUATION VALUE, METHOD FOR COMPENSATING DRIFT OF LEAK INSPECTION DEVICE, AND LEAK INSPECTION DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately remove the influence of drift generated in leak inspection.

SOLUTION: In a leak inspection device for blocking an opening part of a workpiece by a seal tool to seal a pneumatic pressure inside the workpiece in this condition and measuring changes of the pneumatic pressure to determine that there is a leak when a reduction amount of the pneumatic pressure is large and that there is no leak when the reduction amount of the pneumatic pressure is small, a workpiece without leak is prepared as the workpiece when performing calibration, and a predetermined difference in temperature is given between the workpiece without leak and the seal tool to conduct the leak inspection in this condition. A pressure change value generated in this leak inspection is determined as a drift value D, and the drift values D are obtained per a plurality of arbitrary differences in temperature and are stored in a storage device per difference in temperature. When conducting the inspection, the drift value is read from a difference in temperature between the workpiece and the seal tool or the drift value is calculated by linear approximation to remove drift by utilizing this drift value.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.05.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

24.12.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003—106923

(P2003-106923A) (43)公開日 平成15年4月9日(2003.4.9)

(51) Int. Cl.	7	識別記号	FΙ			テーマコート・	(参考)
	3/00			3/00]	2G067	(2.3)
	3/26			3/26	C		
					D		
					М		

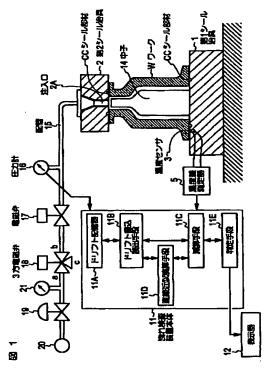
		審査請求 有 請求項の数17 OL (全18頁)
(21)出顧番号	特願2001-259370(P2001-259370)	(71)出願人 000130178 株式会社コスモ計器
(22)出顧日	平成13年8月29日(2001.8.29)	東京都八王子市石川町2974番地23
(31)優先権主張番号	特願2001-227638 (P2001-227638)	東京都八王子市石川町2974番地23 株式会
(32)優先日 (33)優先権主張国	平成13年7月27日(2001.7.27) 日本(JP)	社コスモ計器内 (72)発明者 濱出 和敏
		東京都八王子市石川町2974番地23 株式会 社コスモ計器内
		(74)代理人 100066153 弁理士 草野 卓 (外1名)
		Fターム(参考) 2G067 AA14 AA27 BB04 CC04 DD02
		EE10

(54) 【発明の名称】洩れ検査装置のドリフト値取得方法・ゼロ点変動値取得方法・洩れ検査装置のドリフト補正方法・ 洩れ検査装置

(57)【要約】

【課題】 洩れ検査で発生するドリフトの影響を正確に 除去する。

【解決手段】 ワークの開口部分をシール治具によって 閉塞し、この状態でワークの内部に空気圧を封じ込め、この空気圧の変化を測定して空気圧の低下量が大きいとき洩れ有り、空気圧の低下量が小さいとき洩れ無しと判定する洩れ検査装置において、校正時にワークとして洩れの無いワークを用意し、この洩れの無いワークとシール治具との間に所定の温度差を与え、この状態で洩れ検査を実施し、この洩れ検査で発生する圧力変化値をドリフト値Dと定め、任意の複数の温度差毎にドリフト値Dを求め、この温度差毎に記憶器に記憶させる。検査時はワークとシール治具の温度差からドリフト値を読み出すか、又は直線近似によりドリフト値を算出し、このドリフト値を利用してドリフトを除去する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被検査体の開口部分をシール治具によっ て閉塞し、この閉塞状態で被検査体の内部に空気圧を封 じ込め、この空気圧の変化を測定して空気圧の低下量が 大きいとき洩れ有り、空気圧の低下量が小さいとき洩れ 無しと判定する洩れ検査装置において、

校正モードで上記被検査体に洩れの無い被検査体を用意 し、この洩れの無い被検査体と上記シール治具との間に 所定の温度差を与えた状態に設定し、この所定の温度差 が与えられている状態で被検査体に空気圧を印加し、そ 10 の空気圧の変動量をドリフト値として測定することを複 数の温度差毎に実行し、複数の温度差のドリフト値をド リフト記憶器に記憶することを特徴とする洩れ検査装置 のドリフト値取得方法。

被検査体の開口部分をシール治具によっ 【請求項2】 て閉塞し、この閉塞状態で被検査体と基準タンクに空気 圧を封じ込め、両者間に圧力差が発生するか否かにより 上記被検査体に洩れが有るか否かを判定する洩れ検査装 置において、

校正モードで上記被検査体に洩れの無い被検査体を用意 し、この洩れの無い被検査体と上記シール治具との間に 所定の温度差を与えた状態に設定し、この所定の温度差 が与えられている状態で上記被検査体と基準タンクに空 気圧を封じ込め、上記圧力差の変動量をドリフト値とし て測定することを複数の温度差毎に実行し、複数の温度 差のドリフト値をドリフト記憶器に記憶することを特徴 とする洩れ検査装置のドリフト値取得方法。

【請求項3】 請求項1又は2記載の洩れ検査装置のド リフト取得方法の何れかにより、上記ドリフト記憶器に 被検査体とシール治具との間の温度差に対応するドリフ 30 ト値を記憶した洩れ検査装置において、

校正モードで洩れの無い被検査体を用意すると共に、こ の洩れの無い被検査体とシール治具との間の温度差を上 記ドリフト記憶器にドリフト値を記憶している所望の温 度差に設定し、この設定状態で上記洩れの無い被検査体 に空気圧を印加してドリフト値と環境温度を測定し、こ の測定して得られたドリフト値と上記ドリフト記憶器に 記憶している上記所望の温度差におけるドリフト値との 偏差を求め、この偏差値を上記測定した環境温度に対応 するゼロ点変動値記憶器のアドレスに記憶することを特 40 徴とする洩れ検査装置のゼロ点変動値取得方法。

【請求項4】 請求項1又は2記載の洩れ検査装置のド リフト値取得方法の何れかにより、上記ドリフト記憶器 に被検査体とシール治具との間の温度差に対応するドリ フト値を記憶した洩れ検査装置において、

校正モードで洩れの有無が不明な被検査体を用意すると 共に、この洩れの有無が不明な被検査体とシール治具と の間の温度差をゼロの状態に設定し、この設定状態で上 記被検査体に空気圧を印加して仮ドリフト値と環境温度 とを測定するとともに、ドリフト測定タイミングより長 50 時間経過したタイミングで洩れのみによる圧力変化を測 定してこの圧力変化を上記仮ドリフト値から差し引くこ とにより真のドリフト値を求め、この求められたドリフ ト値と上記ドリフト記憶器の温度差ゼロに該当するアド レスに記憶しているドリフト値との偏差を求め、この偏 差値を上記測定した環境温度に対応するゼロ点変動値記 **憶器のアドレスに記憶することを特徴とする洩れ検査装** 置のゼロ点変動値取得方法。

【請求項5】 請求項3又は4記載の洩れ検査装置のゼ 口点変動値取得方法の何れかにおいて、

上記ゼロ点変動値取得方法で取得するゼロ点変動値を複 数の環境温度毎に取得し、各環境温度毎に取得したゼロ 点変動値をゼロ点変動値記憶器に記憶することを特徴と するゼロ点変動値取得方法。

【請求項6】 請求項1記載の洩れ検査装置のドリフト 値取得方法によりドリフト記憶器に被検査体とシール治 具間の温度差に対応したドリフト値を記憶した洩れ検査 装置のドリフト補正方法において、

検査モードでは被検査体と上記シール治具との間の温度 差を測定し、その温度差に従って上記ドリフト記憶器か らドリフト値を読み出し、このドリフト値を被検査体に 封入された空気圧の変化量から減算し、洩れ検査時に発 生するドリフト成分を除去することを特徴とする洩れ検 査装置のドリフト補正方法。

【請求項7】 請求項2記載の洩れ検査装置のドリフト 値取得方法によりドリフト記憶器に被検査体とシール治 具との間の温度差に対応したドリフト値を記憶した洩れ 検査装置のドリフト補正方法において、

検査モードでは被検査体と上記シール治具との間の温度 差を測定し、その温度差に従って上記ドリフト記憶器か らドリフト値を読み出し、このドリフト値を上記被検査 体と基準タンク間に発生した差圧値の変化量から減算し 洩れ検査時に発生するドリフト成分を除去することを特 徴とする洩れ検査装置のドリフト補正方法。

【請求項8】 請求項3又は4記載の洩れ検査装置のゼ 口点変動値取得方法の何れかによりゼロ点変動値をゼロ 点変動値記憶器に記憶した洩れ検査装置のドリフト補正 方法において、

検査モードでは被検査体と上記シール治具との間の温度 差を測定し、測定した温度差に従って上記ドリフト記憶 器からドリフト値を読み出すと共に、上記ゼロ点変動値 記憶器からゼロ点変動値を読み出し、上記ドリフト記憶 器から読み出されたドリフト値をゼロ点変動値により修 正した結果を被検査体に印加した空気圧の変化値又は被 検査体と基準タンクとの間に発生する圧力差の変化値か ら減算して洩れ検査時に発生するドリフト成分を除去す ることを特徴とする洩れ検査装置のドリフト補正方法。

【請求項9】 請求項5記載の洩れ検査装置のゼロ点変 動値取得方法によりゼロ点変動値をゼロ点変動値記憶器 に記憶した洩れ検査装置のドリフト補正方法において、

検査モードでは被検査体と上記シール治具との間の温度 差及び環境温度を測定し、測定した温度差に従って上記 ドリフト記憶器からドリフト値を読み出すと共に、上記 環境温度に従って上記ゼロ点変動値記憶器からゼロ点変 動値を読み出し、読み出されたドリフト値にゼロ点変動 値を加算した結果を被検査体に印加した空気圧の変化値 又は被検査体と基準タンクその間に発生する圧力差の変 化値から減算して洩れ検査時に発生するドリフト成分を 除去することを特徴とする洩れ検査装置のドリフト補正 方法。

【請求項10】 請求項6、7、8、9記載の洩れ検査 装置のドリフト補正方法の何れかにおいて、

検査モードで上記被検査体とシール治具との間の温度差が上記ドリフト記憶器に記憶した温度差以外の温度差である場合は、上記ドリフト記憶器に記憶した複数の温度差に対応して記憶している複数のドリフト値の間を直線近似してドリフト記憶器に記憶している温度差以外の温度差のドリフト値を算出することを特徴とする洩れ検査装置のドリフト補正方法。

【請求項11】 請求項9記載の洩れ検査装置のドリフト補正方法において、検査モードで測定した環境温度が上記ゼロ点変動値記憶器にゼロ点変動値を記憶した温度以外の温度である場合は、上記ゼロ点変動値記憶器に記憶した複数の環境温度に対応して記憶している複数のゼロ点変動値の間を直線近似してゼロ点変動値を算出することを特徴とする洩れ検査装置のドリフト補正方法。

【請求項12】 A. 被検査体の開口部を閉塞するシール治具と、

- B. このシール治具と被検査体との間の温度差を測定する温度センサと、
- C. 被検査体と上記シール治具との間の温度差毎にドリフト値を記憶したドリフト記憶器と、
- D. 上記被検査体に封じ込めた空気圧の変化を測定する 圧力計と、
- E. 検査モードにおいて、上記温度センサにより測定した被検査体とシール治具との間の温度差に従って、上記ドリフト記憶器から該当する温度差に対応したドリフト値を読み出すドリフト書込読出手段と、
- F. 検査モードにおいて、上記温度センサにより測定した被検査体とシール治具との間の温度差に対応したドリ 40 フト値が上記ドリフト記憶器に存在しない場合は、上記ドリフト記憶器に記憶されている複数のドリフト値から直線近似により該当する温度差に対応するドリフト値を算出する直線近似演算手段と、
- G. 検査モードにおいて、上記被検査体に封じ込めた空 気圧の変化量から上記ドリフト書込読出手段が読み出し たドリフト値を減算し、ドリフト補正を施す減算手段 と、
- H. この減算手段で減算した結果と設定値とを比較し、 被検査体の洩れの有無を判定する判定手段と、

によって構成したことを特徴とする洩れ検査装置。

【請求項13】 A. 被検査体の開口部を閉塞するシール治具と、

- B. このシール治具と被検査体との間の温度差を測定する温度センサと、
- C. 被検査体と上記シール治具との間の温度差毎にドリフト値を記憶したドリフト記憶器と、
- D. 被検査体と基準タンクに封じ込めた空気圧に発生する差圧を測定する差圧測定器と、
- 10 E. 検査モードにおいて、上記温度センサにより測定した被検査体とシール治具との間の温度差に対応した、ドリフト値が上記ドリフト記憶器に存在しない場合は、上記ドリフト記憶器に記憶されている複数のドリフト値から直線近似により該当する温度差に対応するドリフト値を算出する直線近似演算手段と、
 - F. 検査モードにおいて、上記温度センサにより測定した被検査体とシール治具との間の温度差に対応したドリフト値が上記ドリフト記憶器に存在しない場合は、上記ドリフト記憶器に記憶されている複数のドリフト値から直線近似により該当する温度差に対応するドリフト値を算出する直線近似演算手段と、
 - G. 検査モードにおいて、上記被検査体と基準タンクに 封じ込めた空気圧の差圧の変化量から上記ドリフト書込 読出手段が読み出したドリフト値を減算し、ドリフト補 正を施す減算手段と、
 - H. この減算手段で減算した結果と設定値とを比較し、 被検査体の洩れの有無を判定する判定手段と、 によって構成したことを特徴とする洩れ検査装置。
 - 【請求項14】 請求項12又は13記載の洩れ検査装 置の何れかにおいて、環境温度の変化に伴って発生する ゼロ点変動値を記憶するゼロ点変動値記憶器が設けら れ、このゼロ点変動値記憶器に記憶したゼロ点変動値を ドリフト記憶器に記憶したドリフト値に加算してドリフ ト値を修正する構成としたことを特徴とする洩れ検査装 置。

【請求項15】 A. 被検査体の開口部分をシール治具によって閉塞し、この閉塞状態で被検査体の内部に空気圧を封じ込め、この空気圧の変化を測定して空気圧の低下量が大きいとき洩れ有り、空気圧の低下量が小さいとき洩れ無しと判定する洩れ検査装置において、

- B. 上記被検査体とシール治具の温度を測定する温度センサと、
- C. 上記温度センサの測定結果により上記被検査体とシール治具の温度差を求める温度差測定器と、
- D. 校正モードで被検査体と上記シール治具との間に所定の温度差を与えた状態に設定し、この所定の温度差が与えられている状態で被検査体に空気圧を印加し、その空気圧の変動量をドリフト値として測定することを異なる温度差毎に実行し、複数の温度差のドリフト値を記憶50 するためのドリフト記憶器と、

- E. 校正モードで上記被検査体とシール治具との間の温度差を測定すると共に、上記被検査体に空気圧を印加し、その空気圧の変動量と上記ドリフト記憶器の上記測定した温度差のアドレスに記憶しているドリフト値との偏差をゼロ点変動値として測定することを複数の環境温度下で実行し、複数の環境温度のゼロ点変動値を記憶するためのゼロ点変動値記憶器と、
- F. 検査モードにおいて、上記温度差測定器で算出した 被検査体とシール治具との間の温度差に対応するドリフ ト値を上記ドリフト記憶器から読み出すドリフト書込読 10 出手段と、
- G. 検査モードにおいて、上記温度センサで測定した温度の何れか一方を環境温度とし、この環境温度に対応したゼロ点変動値を上記ゼロ点変動値記憶器から読み出すゼロ点変動値書込読出手段と、
- H. これらドリフト値費込競出手段とゼロ点変動値費込 競出手段から読み出したドリフト値及びゼロ点変動値と を加算した加算結果を被検査体に印加した空気圧の変動 値から差し引いてドリフト補正を施す減算手段と、
- I. この減算手段で減算した結果を基準値と比較し、洩 20 れの有無を判定する判定手段と、

によって構成したことを特徴とする洩れ検査装置。

【請求項16】 A. 被検査体の開口部分をシール治具によって閉塞し、この閉塞状態で被検査体と基準タンクの内部に空気圧を封じ込め、両者間に圧力差が発生するか否かにより上記被検査体に洩れがあるか否かを判定する洩れ検査装置において、

- B. 上記被検査体とシール治具の温度を測定する温度センサと、
- C. これら温度センサの測定結果により上記被検査体と 30シール治具の温度差を求める温度差測定器と、
- D. 校正モードで被検査体と上記シール治具との間に所定の温度差を与えた状態に設定し、この所定の温度差が与えられている状態で被検査体と基準タンクに空気圧を印加し、被検査体と基準タンクの間に発生する圧力差の変動量をドリフト値として測定することを異なる温度差毎に実行し、複数の温度差のドリフト値を記憶するためのドリフト記憶器と、
- E. 校正モードで上記被検査体とシール治具との間の温度差を測定すると共に、上記被検査体と基準タンクに空 40 気圧を印加し、被検査体と基準タンクとの間に発生する差圧値の変動量と上記ドリフト記憶器の上記測定した温度差に対応したアドレスに記憶しているドリフト値との偏差をゼロ点変動値として測定することを複数の環境温度下で実行し、複数の環境温度のゼロ点変動値を記憶するためのゼロ点変動値記憶器と、
- F. 検査モードにおいて、上記温度差測定器で算出した 被検査体とシール治具との間の温度差に対応するドリフ ト値を上記ドリフト記憶器から読み出すドリフト書込読 出手段と、

- G. 検査モードにおいて、上配温度センサで測定した温度の何れか一方を環境温度とし、この環境温度に対応したゼロ点変動値を上記ゼロ点変動値記憶器から読み出すゼロ点変動値む込読出手段と、
- H. これらドリフト値審込競出手段とゼロ点変動値審込 競出手段から競み出したドリフト値及びゼロ点変動値と を加算した加算結果を被検査体と基準タンクとの間に発 生した圧力差から差し引いてドリフト補正を施す減算手 段と、
- 0 I. この減算手段で減算した結果を基準値と比較し、洩れの有無を判定する判定手段と、

によって構成したことを特徴とする洩れ検査装置。

【請求項17】 請求項12、13、14、15、16 記載の洩れ検査装置の何れかにおいて、上記被検査体と シール治具との間の温度差が予め設定した温度差の範囲 から外れた温度差であることを検出する異常温度検出器 と、この異常温度検出器が被検査体とシール治具との間 の温度差が異常値であることを検出した検出信号により 被検査体の洩れ検査を中止させる中止指令発生器とを設 けた構成としたことを特徴とする洩れ検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は各種の容器、エンジンのシリンダブロック、ガス器具などの洩れが有ってはならない機器の洩れの有無を検査する洩れ検査装置に関し、特に実用性の高い洩れ検査装置のドリフト値取得方法・ゼロ点変動値取得方法及び洩れ検査装置のドリフト補正方法及びこのドリフト補正方法を用いて動作する洩れ検査装置に関する。

0 [0002]

【従来の技術】洩れ検査装置では被検査体に加圧した空気を封入し、その空気圧の変化を測定して洩れの有無を検査している。然し乍ら、空気は被検査体の温度、或いは被検査体に接触する治具等の温度の影響を受け、洩れが無いのに洩れの有るような圧力変動(これをドリフトと称している)を来し、洩れの有無の判定を難しいものとしている。このため、本出願人は従来より各種の洩れ検査装置及びこの洩れ検査装置のドリフト補正に関して各種の提案(例えば特願平11-242660号)を行ってきた。

【0003】過去において提案したドリフト補正方法はドリフトの発生原因を被検査体に加圧して印加した気体の温度変化(加圧印加時の断熱変化)が主な発生原因と見て、被検査体に印加した空気の圧力変化からドリフト補正係数を導き出す手法を採っていた。従来より提案しているドリフト補正方法によれば校正モードにおいてドリフト補正係数を求めた条件の範囲内に限れば適性にドリフト補正がはたらくのであるが、その条件範囲から外れると、正しくドリフト補正が行われなくなる欠点がある。つまり、環境の変化に対して安定に動作するドリフ

ト補正方法が未だに確立されていないのが現状である。 【0004】この現状を解消すべく本出顧人は特顧2000-206431により洩れ検査用ドリフト補正係数 生成方法・洩れ検査におけるドリフト補正値算出方法・ これらの方法を利用して動作する洩れ検査装置を提案し た。この先に提案した洩れ検査用ドリフト補正係数生成 方法・ドリフト補正値算出方法によればドリフトの発生 要因を被検査体(以下ワークと称す)と、このワークの 関口部を閉塞し、シールするシール治具との間の温度差 であることに特定した点で優れている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本出願人が先に提案したドリフト補正係数算出方法によればドリフト発生現象におけるドリフト値と補正量とが良く一致し、理論的に正しいことが確認された。然し乍ら実際に適用しようとした場合、その補正値の算出手段(プログラム)等が繁雑となりコストの上昇が避けられない不都合が生じた。この発明の目的は、正しい洩れ検査を廉価に実施することを可能とした洩れ検査装置のドリフト値取得方法・ゼロ点変動値取得方法・ドリフト補正方法及びこのドリフ20ト補正方法を用いて動作する洩れ検査装置を提供しようとするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明では予め校正モードで洩れの無いワークを用意し、ワークとシール治具との間に所定の温度差を与えた状態でワークに空気圧を印加し、この状態でワーク内の圧力変化値(洩れの無いワークを用いているから、この圧力変化値はドリフト値である)を測定し、各温度差毎のドリフト値を記憶器に記憶させる。検査モードではこの記憶器に記憶させたド 30リフト値をワークとシール治具との間の温度差に応じて読み出し、このドリフト値を測定値から差し引いてドリフト補正を行う。

【0007】この発明の請求項1では、被検査体の開口部分をシール治具によって閉塞し、この閉塞状態で被検査体の内部に空気圧を封じ込め、この空気圧の変化を測定して空気圧の低下量が大きいとき洩れ有り、空気圧の低下量が小さいとき洩れ無しと判定する洩れ検査装置において、校正モードで被検査体に洩れの無い被検査体を用意し、この洩れの無い被検査体とシール治具との間に40所定の温度差を与えた状態に設定し、この所定の温度差が与えられている状態で被検査体に空気圧を印加し、その空気圧の変動量をドリフト値として測定することを複数の温度差毎に実行し、複数の温度差のドリフト値をドリフト記憶器に記憶する洩れ検査装置のドリフト値取得方法を提案する。

【0008】この発明の請求項2では、被検査体の期口部分をシール治具によって閉塞し、この閉塞状態で被検査体と基準タンクに空気圧を封じ込め、両者間に圧力差が発生するか否かにより被検査体に洩れが有るか否かを 50

判定する洩れ検査装置において、校正モードで被検査体に洩れの無い被検査体を用意し、この洩れの無い被検査体とシール治具との間に所定の温度差を与えた状態に設定し、この所定の温度差が与えられている状態で被検査体と基準タンクに空気圧を封じ込め、圧力差の変動量をドリフト値として測定することを複数の温度差毎に実行し、複数の温度差のドリフト値をドリフト記憶器に記憶する洩れ検査装置のドリフト取得方法を提案する。

【0009】この発明の簡求項3では、簡求項1又は2 記載の洩れ検査装置のドリフト取得方法の何れかにより、ドリフト記憶器に被検査体とシール治具との間の温度差に対応するドリフト値を記憶した洩れ検査装置において、校正モードで洩れの無い被検査体を用意すると共に、この洩れの無い被検査体とシール治具との間の温度差をドリフト記憶器にドリフト値を記憶している所望の温度差に設定し、この設定状態で洩れの無い被検査体に空気圧を印加してドリフト値と環境温度を測定し、この測定して得られたドリフト値とドリフト記憶器に記憶している所望の温度差におけるドリフト値との偏差を求20 め、この偏差値を測定した環境温度に対応するゼロ点変動値記憶器のアドレスに記憶する洩れ検査装置のゼロ点変動値取得方法を提案する。

【0010】この発明の請求項4では、請求項1又は2 記載の洩れ検査装置のドリフト値取得方法の何れかによ り、ドリフト記憶器に被検査体とシール治具との間の温 度差に対応するドリフト値を記憶した洩れ検査装置にお いて、校正モードで洩れの有無が不明な被検査体を用意 すると共に、この洩れの有無が不明な被検査体とシール 治具との間の温度差をゼロの状態に設定し、この設定状 態で被検査体に空気圧を印加して仮ドリフト値と環境温 度とを測定するとともに、ドリフト測定タイミングより 長時間経過したタイミングで洩れのみによる圧力変化を 測定してこの圧力変化を仮ドリフト値から差し引くこと により真のドリフト値を求め、この求められたドリフト 値とドリフト記憶器の温度差ゼロに該当するアドレスに 記憶しているドリフト値との偏差を求め、この偏差値を 測定した環境温度に対応するゼロ点変動値記憶器のアド レスに記憶する洩れ検査装置のゼロ点変動値取得方法を 提案する。

【0011】この発明の請求項5では、請求項3又は4 記載の洩れ検査装置のゼロ点変動値取得方法の何れかに おいて、ゼロ点変動値取得方法で取得するゼロ点変動値 を複数の環境温度毎に取得し、各環境温度毎に取得した ゼロ点変動値をゼロ点変動値記憶器に記憶するゼロ点変 動値取得方法を提案する。この発明の請求項6では、請 求項1記載の洩れ検査装置のドリフト値取得方法により ドリフト記憶器に被検査体とシール治具間の温度差に対 応したドリフト値を記憶した洩れ検査装置のドリフト補 正方法において、検査モードでは被検査体とシール治具 との間の温度差を測定し、その温度差に従ってドリフト

10

記憶器からドリフト値を説み出し、このドリフト値を被 検査体に封入された空気圧の変化量から減算し、洩れ検 査時に発生するドリフト成分を除去する洩れ検査装置の ドリフト補正方法を提案する。

【0012】この発明の請求項7では、請求項2記載の 洩れ検査装置のドリフト値取得方法によりドリフト記憶 器に被検査体とシール治具との間の温度差に対応したド リフト値を記憶した洩れ検査装置のドリフト補正方法に おいて、検査モードでは被検査体とシール治具との間の 温度差を測定し、その温度差に従ってドリフト記憶器か 10 らドリフト値を読み出し、このドリフト値を被検査体と 基準タンク間に発生した差圧値の変化量から減算し洩れ 検査時に発生するドリフト成分を除去する洩れ検査装置 のドリフト補正方法を提案する。

【0013】この発明の請求項8では、請求項3又は4記載の洩れ検査装置のゼロ点変動値取得方法の何れかによりゼロ点変動値をゼロ点変動値記憶器に記憶した洩れ検査装置のドリフト補正方法において、検査モードでは被検査体とシール治具との間の温度差を測定し、測定した温度差に従ってドリフト記憶器からドリフト値を読み20出すと共に、ゼロ点変動値記憶器からゼロ点変動値を読み出し、ドリフト記憶器から読み出されたドリフト値をゼロ点変動値により修正した結果を被検査体に印加した空気圧の変化値又は被検査体と基準タンクとの間に発生する圧力差の変化値から減算して洩れ検査時に発生するドリフト成分を除去する洩れ検査装置のドリフト補正方法を提案する。

【0014】この発明の請求項9では、請求項5記載の 洩れ検査装置のゼロ点変動値取得方法によりゼロ点変動 値をゼロ点変動値記憶器に記憶した洩れ検査装置のドリフト補正方法において、検査モードでは被検査体とシー ル治具との間の温度差及び環境温度を測定し、測定した 温度差に従ってドリフト記憶器からドリフト値を読み出 すと共に、環境温度に従ってゼロ点変動値記憶器からゼロ点変動値を読み出し、読み出されたドリフト値にゼロ 点変動値を加算した結果を被検査体に印加した空気圧の 変化値又は被検査体と基準タンクその間に発生する圧力 差の変化値から減算して洩れ検査時に発生するドリフト 成分を除去する洩れ検査装置のドリフト補正方法を提案 する。

【0015】この発明の請求項10では、請求項6、7、8、9記載の洩れ検査装置のドリフト補正方法の何れかにおいて、検査モードで被検査体とシール治具との間の温度差がドリフト記憶器に記憶した温度差以外の温度差である場合は、ドリフト記憶器に記憶した複数の温度差に対応して記憶している複数のドリフト値の間を直線近似してドリフト記憶器に記憶している温度差以外の温度差のドリフト値を算出する洩れ検査装置のドリフト補正方法を提案する。

【0016】この発明の請求項11では、請求項9記載 50

の洩れ検査装置のドリフト補正方法において、検査モー ドで測定した環境温度がゼロ点変動値記憶器にゼロ点変 動値を記憶した温度以外の温度である場合は、ゼロ点変 動値記憶器に記憶した複数の環境温度に対応して記憶し ている複数のゼロ点変動値の間を直線近似してゼロ点変 動値を算出する洩れ検査装置のドリフト補正方法を提案 する。この発明の請求項12では、被検査体の開口部を 閉塞するシール治具と、このシール治具と被検査体との 間の温度差を測定する温度センサと、被検査体とシール 治具との間の温度差毎にドリフト値を記憶したドリフト 記憶器と、被検査体に封じ込めた空気圧の変化を測定す る圧力計と、検査モードにおいて、温度センサにより測 定した被検査体とシール治具との間の温度差に従って、 ドリフト記憶器から該当する温度差に対応したドリフト 値を読み出すドリフト書込読出手段と、検査モードにお いて、温度センサにより測定した被検査体とシール治具 との間の温度差に対応したドリフト値がドリフト記憶器 に存在しない場合は、ドリフト記憶器に記憶されている 複数のドリフト値から直線近似により該当する温度差に 対応するドリフト値を算出する直線近似演算手段と、検 査モードにおいて、被検査体に封じ込めた空気圧の変化 量からドリフト書込読出手段が読み出したドリフト値を 減算し、ドリフト補正を施す減算手段と、この減算手段 で減算した結果と設定値とを比較し、被検査体の洩れの 有無を判定する判定手段と、によって構成した洩れ検査 装置を提案する。

【0017】この発明の請求項13では、被検査体の開 口部を閉塞するシール治具と、このシール治具と被検査 体との間の温度差を測定する温度センサと、被検査体と シール治具との間の温度差毎にドリフト値を記憶したド リフト記憶器と、被検査体と基準タンクに封じ込めた空 気圧に発生する差圧を測定する差圧測定器と、検査モー ドにおいて、温度センサにより測定した被検査体とシー ル治具との間の温度差に対応した、ドリフト値がドリフ ト記憶器に存在しない場合は、ドリフト記憶器に記憶さ れている複数のドリフト値から直線近似により該当する 温度差に対応するドリフト値を算出する直線近似演算手 段と、検査モードにおいて、温度センサにより測定した 被検査体とシール治具との間の温度差に対応したドリフ ト値がドリフト記憶器に存在しない場合は、ドリフト記 **憶器に記憶されている複数のドリフト値から直線近似に** より該当する温度差に対応するドリフト値を算出する直 線近似演算手段と、検査モードにおいて、被検査体と基 準タンクに封じ込めた空気圧の差圧の変化量からドリフ ト書込読出手段が読み出したドリフト値を減算し、ドリ フト補正を施す減算手段と、この減算手段で減算した結 果と設定値とを比較し、被検査体の洩れの有無を判定す る判定手段と、によって構成した洩れ検査装置を提案す

【0018】この発明の請求項14では、請求項12又

は13記載の洩れ検査装置の何れかにおいて、環境温度 の変化に伴って発生するゼロ点変動値を記憶するゼロ点 変動値記憶器が設けられ、このゼロ点変動値記憶器に記 憶したゼロ点変動値をドリフト記憶器に記憶したドリフ ト値に加算してドリフト値を修正する構成とした洩れ検 査装置を提案する。この発明の請求項15では、被検査 体の開口部分をシール治具によって閉塞し、この閉塞状 態で被検査体の内部に空気圧を封じ込め、この空気圧の 変化を測定して空気圧の低下量が大きいとき洩れ有り、 空気圧の低下量が小さいとき洩れ無しと判定する洩れ検 10 査装置において、被検査体とシール治具の温度を測定す る温度センサと、温度センサの測定結果により被検査体 とシール治具の温度差を求める温度差測定器と、校正モ ードで被検査体とシール治具との間に所定の温度差を与 えた状態に設定し、この所定の温度差が与えられている 状態で被検査体に空気圧を印加し、その空気圧の変動量 をドリフト値として測定することを異なる温度差毎に実 行し、複数の温度差のドリフト値を記憶するためのドリ フト記憶器と、校正モードで被検査体とシール治具との 間の温度差を測定すると共に、被検査体に空気圧を印加 20 し、その空気圧の変動量とドリフト記憶器の測定した温 度差のアドレスに記憶しているドリフト値との偏差をゼ 口点変動値として測定することを複数の環境温度下で実 行し、複数の環境温度のゼロ点変動値を記憶するための ゼロ点変動値記憶器と、検査モードにおいて、温度差測 定器で算出した被検査体とシール治具との間の温度差に 対応するドリフト値をドリフト記憶器から読み出すドリ フト書込読出手段と、検査モードにおいて、温度センサ で測定した温度の何れか一方を環境温度とし、この環境 温度に対応したゼロ点変動値をゼロ点変動値記憶器から 30 読み出すゼロ点変動値魯込読出手段と、これらドリフト 値書込読出手段とゼロ点変動値書込読出手段から読み出 したドリフト値及びゼロ点変動値とを加算した加算結果 を被検査体に印加した空気圧の変動値から差し引いてド リフト補正を施す減算手段と、この減算手段で減算した 結果を基準値と比較し、洩れの有無を判定する判定手段 と、によって構成した洩れ検査装置を提案する。

【0019】この発明の請求項16では、被検査体の開口部分をシール治具によって閉塞し、この閉塞状態で被検査体と基準タンクの内部に空気圧を封じ込め、両者間40に圧力差が発生するか否かにより被検査体に洩れがあるか否かを判定する洩れ検査装置において、被検査体とシール治具の温度を測定する温度センサと、これら温度センサの測定結果により被検査体とシール治具の温度差を求める温度差測定器と、校正モードで被検査体とシール治具との間に所定の温度差を与えた状態に設定し、この所定の温度差が与えられている状態で被検査体と基準タンクに空気圧を印加し、両者間に発生する圧力差の変動量をドリフト値として測定することを異なる温度差毎に実行し、複数の温度差のドリフト値を記憶するためのド50

リフト記憶器と、校正モードで被検査体とシール治具と の間の温度差を測定すると共に、被検査体と基準タンク に空気圧を印加し、被検査体と基準タンクとの間に発生 する差圧値の変動量とドリフト記憶器の測定した温度差 に対応したアドレスに記憶しているドリフト値との偏差 をゼロ点変動値として測定することを複数の環境温度下 で実行し、複数の環境温度のゼロ点変動値を記憶するた めのゼロ点変動値記憶器と、検査モードにおいて、温度 差測定器で算出した被検査体とシール治具との間の温度 差に対応するドリフト値をドリフト記憶器から読み出す ドリフト書込読出手段と、検査モードにおいて、温度セ ンサで測定した温度の何れか一方を環境温度とし、この 環境温度に対応したゼロ点変動値をゼロ点変動値記憶器 から読み出すゼロ点変動値魯込読出手段と、これらドリ フト値書込読出手段とゼロ点変動値書込読出手段から読 み出したドリフト値及びゼロ点変動値とを加算した加算 結果を被検査体と基準タンクとの間に発生した圧力差か ら差し引いてドリフト補正を施す減算手段と、この減算 手段で減算した結果を基準値と比較し、洩れの有無を判 定する判定手段と、によって構成した洩れ検査装置を提 案する。

【0020】この発明の請求項17では、請求項12、13、14、15、16記載の洩れ検査装置の何れかにおいて、被検査体とシール治具との間の温度差が予め設定した温度差の範囲から外れた温度差であることを検出する異常温度検出器と、この異常温度検出器が被検査体とシール治具との間の温度差が異常値であることを検出した検出信号により被検査体の洩れ検査を中止させる中止指令発生器とを設けた構成とした洩れ検査装置を提案する。

作用

この発明による洩れ検査装置のドリフト値取得方法によれば、被検査体とシール治具との間の温度差をドリフト発生要因に絞り、被検査体とシール治具間の温度差毎にドリフト値を取得し、ドリフト記憶器に記憶したから、ドリフト記憶器に用意したドリフト値と、検査モードで発生するドリフト値とが良く一致し、精度の高いドリフト補正を施すことができる利点が得られる。

【0021】また、この発明によれば、検査モードにおいて、繁雑な演算によりドリフト値を算出する必要がないから、洩れ検査装置を廉価に提供することができる。 更に、この発明によれば季節毎にドリフト値のゼロ点変動を補正することができるから、四季を通じて精度を保つことができる利点も得られる。特に四季を通じてゼロ点変動値をゼロ点変動値記憶器に記憶する構成とした場合には、四季毎のゼロ点変動値を記憶した後は校正を全く行う必要がなく、全自動で洩れ検査を行うことができる大きな利点が得られる。

[0022]

【発明の実施の形態】図1にこの発明による洩れ検査装

13

置の一実施例を示す。この洩れ検査装置によればこの発明による洩れ検査用のドリフト値取得方法を実行することができる。また、このドリフト値取得方法で取得したドリフト値により洩れ検査を実行することができる。図中Wはワークを示す。ワークWは基台となる第1シール治具1の上に載置され、オーリングのようなシール部材CCで気密を保持される。ワークWの上部側の開口部には第2シール治具2が搭載され、ワークWの上部側の開口部を閉塞する。この場合も第2シール治具2に装着されたシール部材CCで気密を保持して閉塞する。

【0023】ワークWは例えばエンジンのシリンダプロック或いはガス器具の部品等各種の製品が適用される。エンジンのシリンダプロックのように形状が大きい場合は中子14を挿入し、ワークW内の内容積を可及的に小さくするように配慮される。第2シール治具2には空気の注入口2Aが設けられ、この注入口2Aに配管15が連通される。配管15には圧力計16と、電磁弁17と、3方電磁弁18と、調圧弁19を通じて空圧源20が接続される。調圧弁19を調整して圧力計21の指示に従ってワークWに印加する空気圧を設定する。

【0024】3方電磁弁18をa-b間を開放状態に制御し、電磁弁17を開くことによりワークWに空気圧を印加することができる。ワークWに空気圧を印加した後で電磁弁17を閉じることにより、ワークWに空気圧を封じ込めることができる。この封じ込んだ空気圧を圧力計16で測定することにより所定の時間に渡って一定値を維持すれば洩れなしと判定することができる。然し乍ら、一般的にはワークWと第1シール治具1及び第2シール治具2の温度に対応して空気圧が変動(ドリフト)し、あたかも洩れが有るかの如く挙動する場合が一般的30である。

【0025】このため、この発明では第1シール治具1 とワークWとの間の温度差又は第2シール治具2とワー クWとの間の温度差の何れか一方を測定する温度センサ を設ける。この例では第1シール治具1とワークWとの 温度を測定する温度センサ3を設けた場合を示す。この 温度センサ3で測定した第1シール治具1とワークWの 温度測定値を温度差測定器5に入力し、この温度差測定 器5で第1シール治具1とワークWとの間の温度差を求 める。温度センサ3の一例を図2に示す。図2では第1 シール治具1側に装着した温度センサ3の構造を示す。 第1シール治具1のワークWと接触する面に穴Hを形成 し、この穴Hの内部にセンサホルダ13を装着する。セ ンサホルダ13は軸芯に貫通孔13Aを有し、この貫通 孔13Aの両端に温度センサS1、S2を装着して支持 させる。温度センサS1、S2は貫通孔13Aの両端に **露出して配置し、温度センサS1は第1シール治具1に** 接触して第1シール治具1の温度を測定する。また、セ ンサS2は貫通孔13Aの上端側に露出して配置され

脂剤或いは接着剤等でセンサホルダ13に固定される。 また、センサホルダ13も接着剤等で穴H内に固定され ス

【0026】温度センサS2は第1シール治具1の表面と面一に配置され、その上にワークWを搭載すると、ワークWがセンサS2に接触し、ワークWの温度を測定する。尚、センサS2の表面には保護のために銅のような熱伝導率の高い材質の金属板等を配置し、この金属板を介してワークWに接触するように構成することもできる。温度差測定器5はセンサS1とS2の測定温度の差を求めワークWと第1シール治具1との間の温度差を求める。

【0027】この発明のドリフト値所得方法を実行する校正モードでは洩れが無いと判定されているワークWを用意する。この洩れの無いワークには洩れの有無を検査すべき製品と同一の形状で、同一の材質であることが要件として求められる。洩れの無いワークWを所定の温度に加熱し、第1シール治具1とワークWとの間に所望の温度差を与える。この温度差が保たれている状態で電磁弁17を導通させ、空圧源20で発生している空気圧をワークWに印加する。所定の加圧時間(3~5秒程度)を経て電磁弁17を閉じ、ワークW内の圧力を安定させる時間(10秒程度)を経て測定期間に入る。測定期間では測定期間に入った時点から所定の時間が経過する間に圧力計16の圧力測定値が変化する量を求める。

【0028】図3にその様子を示す。T1は加圧期間、 T2は平衡期間、T3は測定期間を示す。測定期間では 圧力変化を検出する利得を高めるため、ワークW内の圧 力変化を高感度で測定する。このため、図3に示すよう に、測定期間T3では平衡期間T2の圧力変化より大き く拡大されて測定される。ここではワークWとして洩れ の無いワークを用いているから、本来であれば測定期間 T3であっても空気圧の低下或いは上昇は生じないはず である。然し乍ら、現実には空気圧が変化する現象が測 定される。この空気圧の変動現象(圧力変化)がドリフ トであり、その圧力変化値(測定期間T3の期間に変化 した圧力変化値)Dがドリフト値である。この発明では 洩れ検査装置本体11にドリフト記憶器11Aと、ドリ フト雷込読出手段11Bと、減算手段11Cと、直線近 似演算手段11Dと、判定手段11Eとを設けて構成す る。これらはコンピュータとソフトウェアによって構成 される。

し、この穴Hの内部にセンサホルダ13を装着する。センサホルダ13は軸芯に貫通孔13Aを有し、この貫通孔13Aの両端に温度センサS1、S2を装着して支持させる。温度センサS1、S2と装着して支持させる。温度センサS1、S2は貫通孔13Aの両端に のアドレスと、0 で及び-1 で-5 度までの6 個のアドレスと、0 で及び-1 で-5 度までの6 個のアドレスと、0 で及び-1 で-5 度までの6 個のアドレスを用意する。これらの各温度差を、例えばワークと取り、各温度差毎にドリフト値を取る。これらセンサS1とS2は貫通孔13Aの内部で樹50 フト記憶器11Aに記憶させる。ドリスにアリフト値Dを取る。これらセンサS1とS2は貫通孔13Aの内部で樹50 フト記憶器11Aの全てのアドレスにドリフト値Dを取

30

16

得することにより校正モードを終了する。尚、図4に示した36アドレスの全てにドリフト値Dを記憶させるのは大変な時間と労力(ワークWとシール治具1に所望の温度差を与える作業に大きな労力が必要である)を必要とするから、現実には例えば-5℃、0℃、10℃、20℃、30℃のように任意の温度差におけるドリフト値Dを求め、これらのドリフト値をドリフト記憶器11Aに記憶させてもよい。

【0030】校正モードによりドリフト記憶器11Aに各温度差毎のドリフト値Dを記憶した洩れ検査装置本体11は、そのドリフト値Dを取得する際に用いたワークと同一種類のワークに関して洩れ検査を実行することができる。他の製品の洩れ検査を行うには、その製品の洩れ検査を行うには、その製品の洩れを重ない。だって、複数の製品の洩れ検査を行うにはドリフト記憶器7を複数設ければよい。検査モードでは図5に示す加圧期間T1と、平衡期間T2と、測定期間T3を経て、測定期間T3の期間に圧力計16が計測した圧力変化値Eを洩れ検査装置11に取り込む。

【0031】これと共にワークWと第1シール治具1との間の温度差を温度センサ3と温度差測定器5とによって測定する。この測定によって得られた温度差をドリフト費込読出手段11Bに入力する。ドリフト費込読出手段11Bは温度差測定器5で測定された温度差に従ってドリフト記憶器11Aからドリフト値Dを読み出す。ワークWと第1シール治具1との間の温度差がドリフト記憶器11Aに用意したアドレスに存在する温度差である場合は、そのアドレスからドリフト値Dを読み取り、その読み取ったドリフト値Dを減算手段11Cに送り込む。

【0032】一方、温度差がドリフト記憶器11Aに用 意した温度差以外の温度差の場合は、ドリフト記憶器1 1Aに記憶している複数のドリフト値を使って直線近似 演算手段11Dにより該当する温度差のドリフト値を算 出する。その演算結果を減算手段11Cに送り込む。減 算手段11Cでは測定期間T3の終了時点で計測した圧 力変化値Eからドリフト書込読出手段11Bが読み出し たドリフト値D又は直線近似演算手段11Dが算出した ドリフト値Dを減算し、その残りの圧力値F=E-Dを 40 判定手段11Eに入力する。判定手段11Eでは減算結 果であるFと設定値とを比較する。検査中のワークWに 洩れが無い場合はE≒DとなりF=E-D≒0となる。 残りの圧力値Fが設定値(ゼロに近い或る値)より小さ い場合は「洩れ無し」と判定する。残りの圧力値Fが設 定値より大きければ「洩れ有り」と判定する。この判定 結果を表示器12に表示させ、洩れの有無を表示させ る。尚、平衡期間T2において、図5にXで示すように 圧力値が急激に変化し、判定値Yより低下してしまった 場合は検査中のワークWに「大きな洩れが有る」と判定 50

する。

【0033】以上の如く、この発明によればワークWとシール治具1との間の温度差を測定し、この温度差毎にドリフト値を取得してドリフト記憶器11Aに記憶し、検査モードでは、このドリフト値をワークとシール治具間の温度差に対応して読み出してドリフトの補正値として利用するドリフト雑正方法を採ったから、検査モードで発生するドリフト発生量と、ドリフト記憶器11Aから読み出すドリフト値とがよく一致し、精度の高いドリフト補正を施すことができる。尚、ワークとシール治具間の温度差に応じてドリフト値Dを取得してドリフト補正を行ったことにより、適正なドリフト補正が行える理由に関しては「特願2000-206431」を参照されたい。

【0034】また、この発明によれば特顧2000-2 06431で提案したようにドリフト補正値をその都度 演算して求める方法を採らないから、洩れ検査装置本体 11の構成を簡素化することができる。従って、洩れ検 査装置本体11の製造コストを低減することができる利 点が得られる。図6はこの発明の変形実施例を示す。こ の実施例では図1に示した実施例に異常温度検出器22 と、中止指令発生器23とを設けた実施例を示す。異常 温度検出器22は温度差測定器5から出力されて洩れ検 査装置本体11に入力される温度差を監視する。洩れ検 査装置本体11に入力される温度差が予め設定した温度 差の範囲から外れた場合(この温度差の範囲は利用者が 任意に設定する)、これを検出し、その検出信号を中止 指令発生器23に入力する。中止指令発生器23は洩れ 検査装置本体11に検査の中止を指令し、洩れ検査装置 本体11の動作を中断させるか、又は検査すべきワーク Wを次のワークに交換する処置を行わせる。

【0035】この異常温度検出器22を設けたことによ り、温度差が予め設定した温度差の範囲から逸脱した温 度を持つワークを検査してしまう不都合を回避すること ができる。尚、図6では温度差測定器5と、異常温度検 出器22と、中止指令発生器23を洩れ検査装置11の 外部に設けた例を示したが、これらを全て洩れ検査装置 11の内部に構成することもできる。図7はこの発明の 更に他の実施例を示す。この実施例では図1に示した洩 れ検査装置本体11にゼロ点変動値記憶器11Fを設け た構成を特徴とするものである。このゼロ点変動値記憶 器11Fには例えば季節の変化などによりドリフト値D が変動した

量

ΔDをゼロ点変動値として

記憶させる。

こ のゼロ点変動値ΔDが発生する理由としては、ワークW 及びシール治具の平均温度(環境温度)が季節に応じて 変動した場合、ワークWに封入した空気の温度変化(断 熱変動)によるドリフト量が変動することが主因である と考えられている。このドリフト値Dが変動した最ゼロ 点変動値 Δ D を取得する方法を説明する。

【0036】ゼロ点変動値 ΔDを取得する方法には以下

の2つの方法がある。

① 改れの無いワークWを用意し、このワークWと第1シール治具1との間の温度差をドリフト記憶器11Aに存在する温度差N℃に設定する。この状態で加圧期間T1、平衡期間T2を経て測定期間T3でドリフト値Gと、この時点における環境温度(ワーク又はシール治具の温度)を計測する。このドリフト値Gとドリフト記憶器11FのN℃に対応するアドレスに記憶しているドリフト値Dとの偏差ΔD=GーDを求める。この偏差ΔDがこの校正を行った時点の環境温度下におけるゼロ点変 10動値である。

【0037】 2ワークWと第1シール治具1との間の温 度差を0℃に設定する。この場合ワークWは洩れの有無 を問わない。洩れが有るワーク(但しその洩れはわずか な洩れであるものとする)を使ってドリフト値を測定で きる理由は後に説明することとするが、ここでは手順の みを図13を用いて簡素に説明する。加圧期間T1と、 平衡期間T2を経て測定期間T3の終了時点で圧力計1 6の圧力変化D1を測定する。その後、充分な時間(ド リフトが終息するまでの時間、数分程度)が経過した時 20 点Aから、先の測定期間T3と同じ時間T3が経過する 間に変化する圧力変化D2とD3を測定し、これらの差 $\Delta D2 = D2 - D3$ を求める。この差 $\Delta D2$ が洩れによ って発生する圧力変化値であるから、初回の測定値D1 から、この差△D2を差し引くことにより、真のドリフ ト値Gを得ることができる。つまりG=D1-ΔD2と なる。このドリフト値Gがドリフト記憶器7に温度差0 ℃のアドレスに記憶しているドリフト値Dとの間に偏差 △D=G-Dが存在すれば、その偏差△Dがその時点の 環境温度下におけるゼロ点変動値である。偏差ΔDは正 30 か負の極性を持つ。

【0038】 ①、②の何れの方法でゼロ点変動値 Δ Dを 求めたとしても、このゼロ点変動値 Δ Dをゼロ点変動値 記憶器 1 1 Fに記憶させればよい。検査モードではドリ フト記憶器 1 1 Aからドリフト書込読出手段 1 1 Bによ り読み出されるドリフト値 Dにゼロ点書込読出手段 1 1 Gにより読み出されるゼロ点変動値を加算手段 1 1 Hで 加算(減算の場合もある)し、その加算結果を減算手段 1 1 Cで検査中のワークWで得られた圧力変化値から減 算し、その減算結果を判定手段 1 1 Eに送り込む。

【0039】検査モードでドリフト記憶器11Aから説み出される全てのドリフト値Dにゼロ点変動値 △Dを加算してドリフト補正することにより、図8に示す。本来曲線Aであった補正曲線が曲線B又はCに平行移動されて修正される。尚、図6に示した実施例と図7に示した実施例は併合して実施することができることは容易に理解できよう。図9はこの発明の更に他の実施例を示す。この実施例ではワークWの開口部が1個所の場合を示す。この場合には第2シール治具2とワークWとの間の温度差を温度センサ3で測定し、その温度差を温度差測50

定器5で求めて洩れ検査装置本体11に入力すればよい。従って、この場合も温度差測定器5で求めた温度差に従って、ドリフト記憶器11Aからドリフト値Dを説み出し、このドリフト値Dを図1に示した実施例と同様に検査中のワークWで測定した圧力変化値E(図5参照)から減算してドリフト補正を施す。また、この実施例にも図6及び図7に示した実施例を併用することができる。

【0040】図10はこの発明の更に他の実施例を示す。この実施例では温度センサ3を接触式の温度センサ3A、3Bで構成した場合を示す。接触式の温度センサ3A、3Bを用いることにより、ワークW及び第2シール治具2に対する接触位置を任意に設定し、変更することができるから、温度差を測定するに適した位置を自由に選択することができる利点が得られる。尚、ワークWに関しては接触式の温度計で温度を測定できない品種もある。このような場合には非接触式の例えば赤外線放射温度計等を用いてワークWの温度を測定することも考えられる。

【0041】図11はこの発明を差圧検出型の洩れ検査 装置に適用した場合を示す。差圧検出型洩れ検査装置は よく知られているようにワークWに対して洩れの無い基 準タンクMSを設け、これらワークWと基準タンクMS に電磁弁17A、17Bを開閉して空気圧を封入する。 空気圧の封入状態(電磁弁17A、17Bを閉じた状態)において、基準タンクMSとワークWとの間に設け た差圧計16Aにより基準タンクMSとワークWとの間 に圧力差が発生するか否かを測定する。差圧が発生した 場合は、ワークWに洩れが有ると判定する。

30 【0042】この差圧検出型の洩れ検査の場合はワーク Wに印加した空気圧と同じ空気圧が基準タンクMSに封 じ込んでいるから、差圧計16Aは本来圧力差ゼロを検 出するはずである。然し乍ら、図1に示した実施例と同様に、ワークWに封入した空気に圧力変化(ドリフト)が発生し、あたかも洩れが有るかの如き差圧が発生する。この発明ではまず校正モードにおいて、洩れの無い ワークWを用意し、このワークWに温度を与えて図11に示す例では第2シール治具2との間に所望の温度差を 与えた状態を設定する。この状態で加圧期間T1と、平 40 衡期間T2を経て測定期間T3を実行する。

【0043】図12に差圧検出型の洩れ検査装置の動作の様子を示す。加圧期間T1では加圧初期に差圧が発生するが、加圧が進むとその差圧は解消されほぼゼロに近づく、平衡期間T2の初期において差圧値を電気的にゼロにリセットする。ここでは校正モードであり、ワークWとしては洩れの無いワークを用いているから、平衡期間T2で大きな差圧の発生は無い。測定期間T3に入ると、再び差圧値を電気的にゼロにリセットし、検出感度を上昇させる。これにより差圧の検出量が増加し、測定期間T3の期間中に発生した差圧変化値Dを取得し、ド

リフト配憶器11AのワークWとシール治具2との間の 温度差に対応したアドレスに記憶させる。この校正を任 意の温度差毎に実行し、ドリフト記憶器11Aの複数の アドレスにドリフト値Dを取得する。

【0044】ドリフト記憶器11Aの複数のアドレスにドリフト値Dを取得することにより、校正モードを終了し、爾後検査を実施することができる。検査モードにおいて、平衡期間T2で急激に差圧値が上昇した場合(図12に示す直線X)には検査中のワークWに「大きな洩れが有る」と判定する。測定期間T3の期間の終了時点 10で検査中のワークWと基準タンクMSとの間に発生する差圧の値Eとドリフト記憶器11Aから読み出したドリフト値Dとの差F=E-DはE≒DであればほぼF≒0となる。この場合は「洩れ無し」と判定する。Fが設定値より大きい場合は「洩れ有り」と判定する。

【0045】図11に示した実施例にも図6と図7及び図10に示した実施例を併用することができることは容易に理解できよう。図14はこの発明の更に他の実施例を示す。この実施例は図7に示した実施例の変形例である。つまり、図7に示した実施例ではゼロ点変動値記憶器11Fに各季節毎にゼロ点変動値を記憶させ、このゼロ点変動値によりドリフト記憶器11Aから読み出されるドリフト値を補正し、環境温度の変化に伴うドリフト値の変動を修正する構成を付加した実施例を説明した。この図7に示した実施例によれば各季節毎にゼロ点変動値を取得するための校正モードを実行しなければならない不都合が生じる。

【0046】図14に示す実施例はこの不都合を解消す

のためには図7に示したゼロ点変動値記憶器11Fを複

ることができる洩れ検査装置を提案するものである。こ 30

数の環境温度のゼロ点変動値を記憶することができるゼ 口点変動値記憶器11F´に変更するものとし、更に環 境温度測定手段24を設けた構成を特徴とするものであ る。図14に示す環境温度測定手段24は温度センサ3 において第1シール治具1の温度を測定した温度測定値 を環境温度として流用するように構成した場合を示す。 【0047】図7で説明したゼロ点変動値取得方法①又 は②の何れかにより、ゼロ点変動値を求め、その時点の 環境温度をゼロ点変動値記憶器11F のアドレスに対 40 応させて記憶させる。図15に環境温度で、に対するゼ 口点変動値 △Dの傾向を示す。図15に示す例では環境 温度T₃が上昇するに伴ってゼロ点変動値 Δ Dが漸次小 さくなる傾向を呈する場合を示す。洩れ検査装置が製造 され、利用者に引き渡された時点ではドリフト記憶器1 1 A及びゼロ点変動値記憶器 1 1 F ´ にはデータが全く **掛き込まれていない。ドリフト記憶器11Aにはこの発** 明で提案したドリフト値取得方法によりドリフト値を取 り込む。これと共に、ゼロ点変動値記憶器11F´に も、その時点の環境温度のゼロ点変動値を書き込むこと 50 ができる。従って、運用開始時点ではゼロ点変動値記憶器11F´には1個のゼロ点変動値のみが書き込まれた状態にある。このゼロ点変動値はその季節(環境温度下)では有効に利用することができる。

【0048】季節が変わり、環境温度が変わる毎にゼロ点変助値を取得し、ゼロ点変助値記憶器11F に書き込むことを年間を通じて実行することにより、図15に示すほぼ全体のアドレスにゼロ点変助値を取り込むことができる。ゼロ点変助値を取り込みができないアドレス(環境温度)が存在しても、そのアドレスのゼロ点変助値は直線近似演算手段11Dで直線近似により求めることができる。従って、この実施例では直線近似演算手段11Dはドリフト記憶器11Aから読み出すべきドリフト値が存在しない場合と、ゼロ点変助値記憶器11Fから読み出すべきゼロ点変助値が存在しない場合の双方の直線近似を実行する手段として動作する。

【0049】年間を通じてゼロ点変動値を測定し、その測定結果をゼロ点変動記憶器11F´に書き込むことにより、その後は環境温度に対応したゼロ点変動値をゼロ点変動値記憶器11F´から直接又は直線近似演算手段11Dから得ることができる。従って、このゼロ点変動値を利用してドリフト記憶器11Aから読み出されるドリフト値を修正し、その修正されたドリフト値を検査中のワークWで発生する圧力変化値E(図5参照)から差し引くことにより、四季を通じて正しくドリフト値を除去することができる。従って、ゼロ点変動値記憶器11F´に複数の環境温度に渡ってゼロ点変動値を取り込むことができた時点からは校正モードを全く実行せずに全自動で洩れ検査を行うことができる利点が得られる。

【0050】図16は図14に示した実施例を差圧式の 洩れ検査装置に適用した場合を示す。差圧式の洩れ検査 装置の場合でも、洩れ検査装置本体11に各環境温度毎 にゼロ点変動値を記憶することができるゼロ点変動値記 憶器11F を設ける点と環境温度測定手段24が設け られる。この実施例では、第2シール治具2の温度を環 境温度として洩れ検査装置本体11に取り込む構成とし た場合を示す。差圧式の洩れ検査装置の場合でも、まず **洩れの無いワークを使ってドリフト記憶器11Aにワー** クとシール治具間の温度差毎のドリフト値を用意すると 共に、図7で説明したゼロ点変動値取得方法①又は②に よりゼロ点変動値を求め、その時点の環境温度に対応し たゼロ点変動値記憶器11F´のアドレスにその求めた ゼロ点変動値を記憶させる。このゼロ点変動値の取得を 各環境温度毎に実行して、ゼロ点変動値記憶器11F~ の複数のアドレスにゼロ点変動値を取り込むことによ り、爾後は全自動で洩れ検査を行うことができる。

【0051】参考

ところで、図7に示したゼロ点変動値記憶器11Fに季節毎にゼロ点変動値 Δ Dを記憶させる場合に、ゼロ点変動値 Δ Dを取得する方法の一つに2ワークWとシール治

具1との間の温度差を0℃に設定した場合はワークWとして洩れの有無を問わない旨を説明した。以下にその理由を説明する。図13に洩れが有るワークWを図1に示した洩れ検査装置(この方式をゲージ圧力の洩れ検査装置と呼んでいる)で検査した場合の圧力計16の圧力変化を示す。時間T3は図3に示した測定期間T3と同じ時間を示す。ここで測定される圧力変化値D1には洩れによる圧力変化値が含まれている。従って、上述した校正モードでドリフト配憶器11Aに配憶したドリフト値 10とは一致しない値である。

【0052】この圧力変化値D1から洩れによる圧力変化値を差し引くことにより真のドリフト値を求めることができる。洩れによる圧力変化値を求めるためには加圧により気体の断熱変化の過程で生じた温度ドリフトが終息した時点を選んで同じ時間T3の時間内に変化した圧力変化値を求めればよい。図13に示す時点Aは圧力変化が一定の傾向を示した時点である。つまり、圧力変化の微分値が一定値を示した時点で時間T3の間に変化する圧力変化値 Δ D2が洩れによる圧力変化である。従っ20で時点Aから時間T3が経過する間の圧力変化値 Δ D2を測定する。現実には時点Aにおける圧力値D2と、時点Aから時間T3が経過した時点の圧力値D3を測定し、その差 Δ D2=D2-D3を求めることにより Δ D2を測定する。

【0053】圧力変化値△D2が求められたことによりG=D1-△D2を演算することによりその差Gはドリフト値となる。ここではこのドリフト値Gをドリフト記憶器11Aの温度差0℃のアドレスに記憶しているドリフト値Dと比較し、その間に偏差△Dが発生したとする 30と、この偏差△Dがゼロ点変動値となる。このゼロ点変動値をゼロ点変動値記憶器11F又は11F´に記憶すればよい。

[0054]

【発明の効果】以上説明したようにこの発明によればドリフトの発生要因をワークWとシール治具との間の温度差に特定し、この温度差に従って、ドリフト値を取得したからドリフト記憶器11Aに記憶したドリフト値は検査モードにおいて検査中のワークで発生するドリフト値とよく一致し、精度の高い洩れ検査を実施することがで40きる。また、検査中にドリフト値Dを演算によって求めるドリフト補正方式でないから、洩れ検査装置本体11を安価に作ることができる利点が得られ、廉価な洩れ検査装置を提供することができることができる。

【0055】また、特に複数の環境温度で発生するゼロ 11 洩れ検査装点変動値をそれぞれゼロ点変動値記憶器11F´に記憶 11A ドリフトさせる構成とした場合には、複数の環境温度にゼロ点変 弁動値を記憶した時点以後は、どの環境温度に変化して 11B ドリフトも、その時点の環境温度のゼロ点ドリフト値を得ること 電磁弁ができるから、四季を通じて全自動で洩れ検査装置を駆 50 11C 減算手段

動させることができる。この結果、定期的に校正モード を実行しなくて済むから、洩れ検査装置の実動率を向上 させることができ、検査コストの低減も期待することが できる利点も得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例を説明するためのブロック図。

【図2】図1に示した実施例に用いた温度センサの設置 構造の一例を示す断面図。

【図3】この発明のドリフト値取得方法を説明するため のグラフ。

【図4】図1に示した実施例の記憶器7に記憶したドリフト値と、ワークWとシール治具との間の温度差との間の関係を説明するためのグラフ。

【図5】図1に示した一実施例の検査モードの動作を説明するためのグラフ。

【図6】この発明の変形実施例を説明するためのプロック図。

【図7】この発明の更に他の変形実施例を説明するためのプロック図。

【図8】図7に示した実施例の動作を説明するためのグラフ。

【図9】この発明の更に他の変形実施例を説明するため のプロック図。

【図10】この発明の更に他の変形実施例を説明するためのプロック図。

【図11】この発明の更に他の変形実施例を説明するためのプロック図。

【図12】図11の実施例の動作を説明するためのグラフ。

【図13】 洩れがあるワークを用いてもゼロ点変動値を 取り込むことができる理由を説明するためのグラフ。

【図14】この発明の更に他の実施例を説明するための プロック図。

【図15】図14に示した実施例に設けたゼロ点変動値 記憶器に記憶されるゼロ点変動値の一例を説明するため のグラフ。

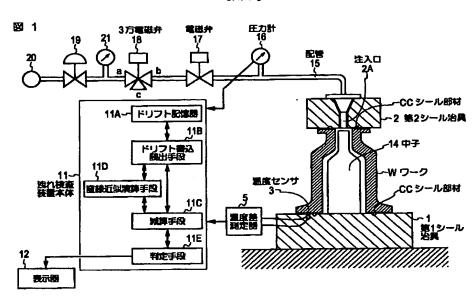
【図16】この発明の更に他の変形実施例を説明するためのプロック図。

) 【符号の説明】

1 第1シール治具	1 5	配管
2 第2シール治具	16	圧力計
3 温度センサ	1 6 A	差圧計
5 温度差測定器	1 7	電磁弁
11 洩れ検査装置	17A	電磁弁
11A ドリフト記憶器	17 E	電磁
弁		
11B ドリフト書込読出手段	18	3方
電磁弁		
11C 減算手段	19	調圧

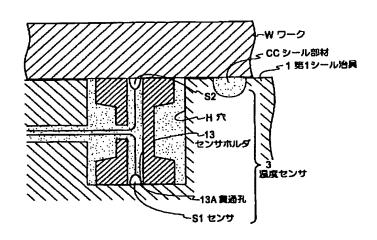
	23			24		
弁				11F´ ゼロ点変動値記憶器	2 2	異
1 1 D	直線近似演算手段	2 0	空圧	常温度検出器		
源				11G ゼロ点変動書込読出手段	23	中止
1 1 E	判定手段	2 1	圧力	指令発生器		
計				1 2 表示器	2 4	環境温
1 1 F	ゼロ点変動値記憶器	MS	基準	度測定手段		
タンク				•		

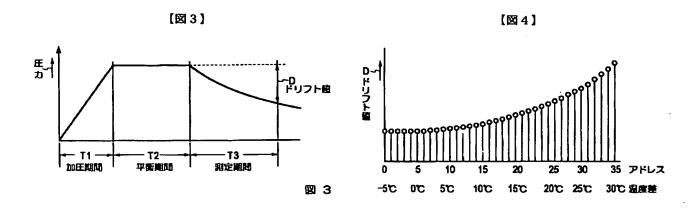
【図1】



【図2】

2

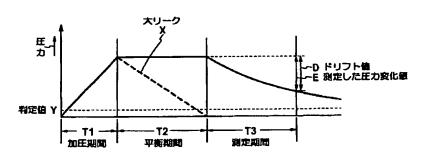




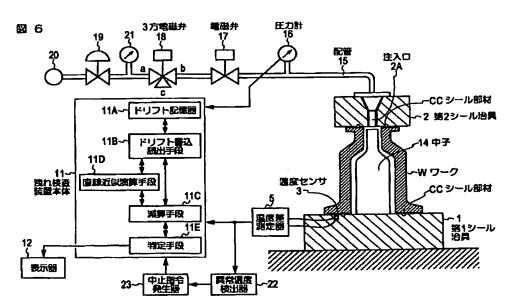
₩ 4

[図5]

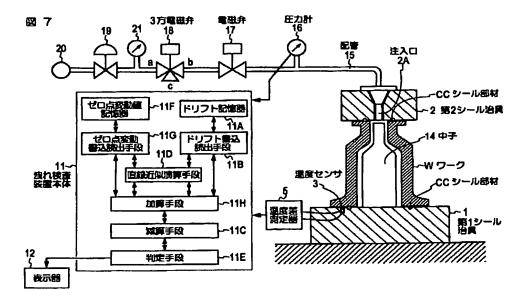




【図6】

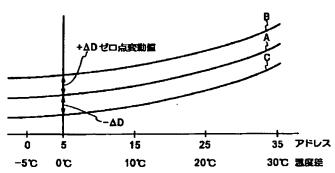


【図7】



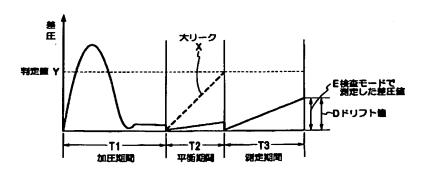
【図8】

8

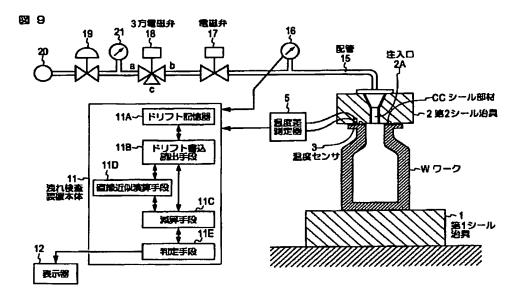


【図12】

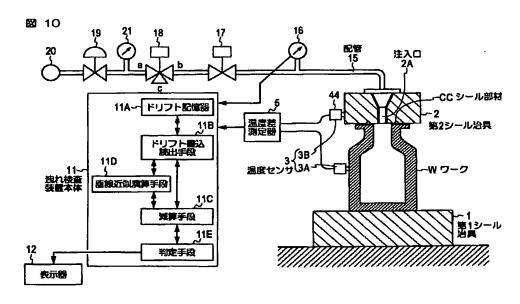
図 12



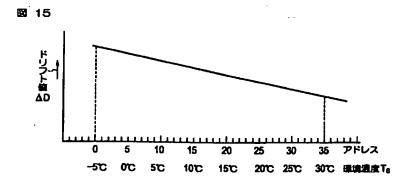
[図9]



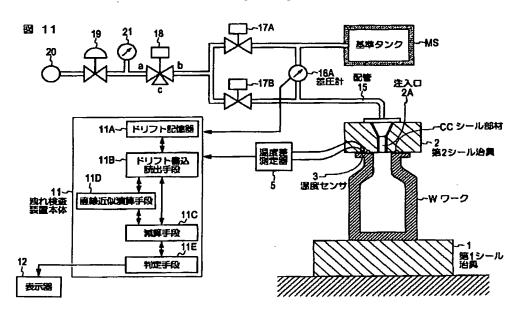
【図10】



【図15】

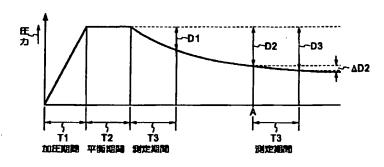


【図11】

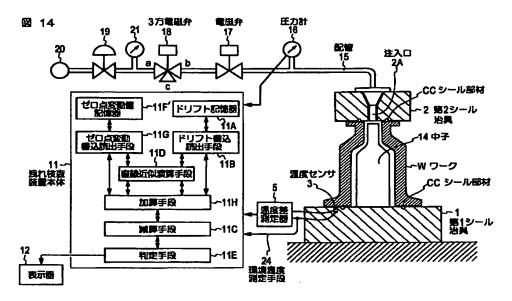


【図13】

₩ 13



【図14】



【図16】

